PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-050345

(43) Date of publication of application: 03.03.1988

(51)Int.CI.

C03C 14/00 // C03C 10/08

H05K 1/03

(21)Application number: 61-191889

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC WORKS

LTD

(22) Date of filing:

15.08.1986

(72)Inventor: TAKAHASHI HISAMITSU

ISHIHARA MASAYUKI

MAKIO KEIZOU **OKA SHOICHI**

(54) GLASS CERAMIC SINTERED BODY

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide the titled sintered body which has a low dielectric constant, is dense and is adequate for formation of wirings, etc., by a low-resistant metallic material by calcining a mixture composed of glass compsn. powder formed by compounding a nucleation agent such as TiO2 or P2O5 with specific base glass and fillers at a low temp.

CONSTITUTION: The glass compsn. powder (A) having 1W10. average grain size is obtd. by compounding ≥1 kinds of ≤5% uncleation agents (b) selected from TiO2, ZrO2, SnO2, P2O5, ZnO, MoO3 and As2O3 with the base glass (a) consisting of 48W63% (by weight, hereafter the same) SiO2, 10W25% AI2O3, 10W25% MgO, and 4W10% B2O3. 70W95% component A and (B) 30W5% fillers which are the nucleation agent selected from . -quartz, fused silica, cristobalite, cordierite, steatite, wollastonite, mullite, alumina, etc., and having the grain size equal to the above-mentioned component and or slightly smaller than said grain size are then compounded and the mixture is calcined at ≤1,000° C.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-50345

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

昭和63年(1988) 3月3日 **④公開**

C 03 C 14/00 // C 03 C 10/08 1/03 H 05 K

6674-4G 6674-4G

B - 6736 - 5F

(全7頁) 未請求 発明の数 1 審査請求

❸発明の名称

ガラスセラミツク焼結体

昭61-191889 ②特

昭61(1986)8月15日 23出

者 ②発 明

明

70発

光 久

政 行 大阪府門真市大字門真1048番地

大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内 松下電工株式会社内

②発 明 者 槇

者

圭 造

大阪府門真市大字門真1048番地

大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内 松下電工株式会社内

②発 明 者 ①出

昭

大阪府門真市大字門真1048番地

松下電工株式会社 願 人 武彦

橋

原

尾

弁理士 松本 砂代 理 人

高

石

· 岡

紐 明

1. 発明の名称

ガラスセラミック焼結体

2. 特許請求の範囲

(1) ガラス組成物粉末とフィラーとの混合物を 焼成して得られるガラスセラミック焼結体であっ て、前記ガラス組成物粉末が、

SiO₂ が48~63重量%、

Al. O. が10~25重量%、

MgOが10~25重量%、

B 2 O 2 が 4 ~ 1 0 重量%、

からなる母ガラスに、TiOェ, ZrOz, Sn Oz, PrOs, ZnO, MoOsおよびAsz O。からなる群より選ばれた少なくとも1つより なる核発生剤が5重量%以下含まれるような組成 であり、ガラス組成物粉末とフィラーとが、

ガラス組成物粉末が70~95重量%、

の混合割合となっていることを特徴とするガラス セラミック焼結体。

フィラーが、α-石英、溶融シリカ、クリ ストバライト、コーディエライト、ステアタイト フォルステライト、ウォラストナイト、アノニ サイト。セルジアン、ムライトおよびアルミナか らなる群より選ばれた少なくとも1種である特許 請求の範囲第1項記載のガラスセラミック焼結体

(3) 焼成が1000℃以下の温度で行われる特 許請求の範囲第1項または第2項記載のガラスセ ラミック焼結体.

3. 発明の詳細な説明

〔技術分野〕

この発明は、ガラスの粉末とフィラーの粉末と が混合されてなる混合粉末の成形体を焼成して得 られるガラスセラミック焼結体に関する。

〔背景技術〕

近年、高集積化したLSIや各種の衆子を多数 要求が高まるにつれて、セラミック材の多層配線 基板の利用が広がってきている.

-DOWO-TP

03.10.28

SEARCH REPORT

セラミック多層配線基板は、アルミナを主材に してグリーンシートを形成し、このグリーンシー ト上に高融点金属(Mo、W等)の導体配線を厚 膜技術により印刷形成する。そのあと、このグリ ーンシートを貼り合わせて積層した多層グリーン シートを約1500~1600cの高温非酸化努 囲気中で焼成して得られる。

しかし、上述のようなアルミナを主材料とする 多暦配線券板では、アルミナの高い比誘電率と、 微細化配線導体 (Mo, W等の高融点金属)の高 い抵抗によって、多層内の配線中を伝播する信号 の伝適時間が長くなり、高速化の要望に応え難か った。

この問題を解決するために、高抵抗の高融点金 属材料の代わりに、低抵抗金属材料(Au、Ag 、Ag-Pd、Cu等)を使って微細化配線を形 成することも考えられる。しかしながら、上記の 各低抵抗金属材料は融点が1000℃付近であり 、アルミナを主材料とした場合には基板の焼成温 皮よりもはるかに低いので、実際に用いることは

ことから、マイグレーション現象が生ずる。その ため、基板としてもっとも重要な特性である絶縁 性の劣化が生じやすいという問題がある。

特公昭59-46900号公報に記載されてい るガラス粉末焼結体は、上記のイオン伝導性の高 い元素を含んでおらず、上記マイグレーションに 伴う絶縁性の劣化はないものであると、考えられ る。しかしながら、特公昭59-46900号公 報のガラス粉末焼結体は、低抵抗金属配線を成形 体(グリーンシート)上に印刷しておいて、同時 に焼成を行うときに、配線と成形体の収縮率がう まく合致しないため、焼成完成後の基板がそった り、寸法精度が良くないなど問題があった。

〔発明の目的〕

この発明は、このような事情に鑑みて、100 0 で以下の低い温度での焼成で十分緻密化されて いて、誘電率も低く、低抵抗金属材料による配線 形成にも適したガラスセラミック焼箱体を提供す、ガラス組成物粉末とフィラーとが、 ることを目的とする。

(発明の閒示)

できない。

前記の問題を解決するため、ガラス、あるいは 、ガラス粉末焼結体(ガラスーセラミックス体) の多層配線基板が開発されている。

この基板に使用されるガラスは、通常、SiO ェ - Alz O: - Mg O 系ガラスであって、その 組成は、SiOz、AlzOz、MgOを主成分 とし、さらにZnO、LizO、LiF、PzO s. 等の核生成剤と、B₂O₃、P₂O₅、L_{i2} Oなどのガラス化に寄与して焼結度を高める働き をする金属化合物とが副成分として添加されてい

このようなガラス粉末焼結体の具体例が、特公 昭59-22399号公報、特開昭59-177 52号公報、特公昭57-6257号公報、およ び特公昭59-46900号公報などに記載され ている。しかし、特公昭59-46900号公報 以外の上記公報に記載されているガラス粉末焼結 体は、いずれも、組成にNa、K. Li. Pbな どの比較的イオン伝導性の高い元素を含んでいる

前記の目的を達成するため、発明者らは、新し いタイプのガラス(結晶化するガラス)と、フィ ラーとの組み合わせで焼結体の性能の向上をはか るべく鋭意検討を行った。その結果、つぎのよう なことを見出して、この発明を完成させた。

したがって、この発明は、ガラス組成物粉末と フィラーとの混合物を焼成して得られるガラスセ ラミック焼箱体であって、前記ガラス組成物粉末 が、

SiO: が48~63重量%、

Alz O。が10~25重量%、

M g O が 1 0 ~ 2 5 重量%、

B: O: が4~10重量%、

からなる母ガラスに、TiOェ. ZrOz. Sn O:, P:O:, ZnO, MoO: およびAs: ○』からなる群より選ばれた少なくとも1つより なる核発生剤が5重量%以下含まれる組成であり

ガラス組成物粉末が70~35重畳%、

フィラーが5~30重量%、

の混合割合となっていることを特徴とするガラス セラミック焼結体を要旨とする。

以下に、この発明にかかるガラスセラミック焼 結体を詳しく説明する。

粉末化されるSiO:-Al:O:-MgO-B:O:系のガラス組成物が上記組成範囲にあるものであると、好ましくは、850℃付近、少結を行うことができる。そして焼結体の主結晶は、活電では、よりでは、まなる。また、ガラス原料の結は、治療を行うです。これできるため、ガラス原料の浴路温度も1400℃でするため、通常の粘土ルツボや溶解炉で十分間にあうので、製造上からもがよい。

第1図は低抵抗金属材料配線の温度と収縮率の関係をあらわすグラフであって、曲線イはAuの収縮曲線であり、曲線口はAg-Pd合金(Ag:80重量%、Pd:20重量%)の収縮曲線である。第2図は、ガラス粉末焼結体の温度と収縮率の関係をあらわすグラフであって、曲線ハは後述

以下の温度で焼成したのでは、得られた焼結体が未焼結状態となってしまう。

Al.O.の組成割合が25重量%を越えると、焼結できる温度が上昇し、950で以下の焼成温度では十分な焼結が行えない。10重量%を下回ると、コーディエライト結晶が少なくなり、SiO.-MgO系の結晶が多く析出するので、比誘電率が上昇する。

M g O の組成割合が 2 5 重量 % を越えると、お そらくは、ケイ酸マグネシウムが折出するためと 思われるが、変形が大きくなり実用性に乏しい。 1 0 重量 % を下回ると、、緻密な焼結体となりが たい。

B. O. の組成割合が10重量%を越えると、 ガラス相が多く、発泡しやすくなり、焼成可能な 温度範囲も狭くなる。また、機械的強度も弱く実 用性に乏しくなる。4重量%を下回ると、ガラス 粉末の表面層の結晶化が急激に進みすぎるため緻 密な焼結体となりがたい。

TiOz, ZrOz, SnOz, PzOs, Z

する実施例 2 におけるガラス粉末成形体の収縮曲線であり、曲線ニは、後述する比較例 3 のガラス粉末成形体の収縮曲線である。配線の方は、4 0 0 ですでに収縮が始まっており、実施例 2 の方は低い温度から収縮がはじまっているためできる・ 上較例 3 の方は、高い温度でうまく収縮を合わせるとは難しいのである。

この発明に用いられるガラス組成物の組成割合 が上記のように限定されるのは、次の理由による

SiO:の組成割合が63重量%を越えると、上記3成分からなるガラス溶融温度が上昇してしまうばかりか、焼成時の結晶化が著しく、焼結を放った、焼結晶化して、焼結をいるがラス成分(相)が不足して緻密な焼結体とすることができない。48重量%を下回ると、だするス粉末の結晶化温度が上昇するので、これに伴って必要な焼成温度も上昇し、成形体を950で

n O. M o O。および A s 2 O。などの核発生剤は、結晶化を促進するものであるが、これらが、5 重量%を越えると、結晶化が進みすぎるため緻密な焼結体となりがたい。

この発明で用いるフィラーとしては、特に限定するものではないが、α-石英、溶融シリカ、クリストバライト、コーディエライト、ステアタイト、フォルステライト、ウォラストナイト、アノーサイト、セルジアン、ムライト、アルミナから選ばれた少なくとも1種などが挙げられる。

前記フィラーは、焼結体の機械的強度を上昇させるばかりでなく、比誘電率を減少させるなどの働きがある。添加割合は、5重量%~30重量%である。フィラーの添加割合が30重量%を越えると、焼結しにくなり、1000に以下での焼結ができくしなる。また、焼結体バルク内部にポアーを多く合むようになる。フィラーが5重量%を下回ると、フィラーを添加する狙いである、誘電率の低下、無膨張率の調整、熱伝導率の向上などの効果が

辺められなくなる。

上記に挙げられたフィラーのうち、4~石英。 溶融シリカ,クリストバライト,コーディエライ 上などのグループのものを用いれば、特に、熱胀 展率がシリコン並に近い値を有するようになるの で、高密度多層基板として有用で、上記以外のグ ループのものを用いれば、特に、熱伝導率が向上 するので、多層基板として有用であるという傾向 がある。

フィラーとして、上記比較的イオン伝導性の高 い元素をふくんでいないものを用いるようにする と、焼結体を多層配線基板材料として用いても、 マイグレーション現象による絶縁性の劣化が生じ るおそれがない。

上記ガラス組成物の粉末は、たとえば、重量% 組成が上記範囲内となるように各成分を配合して 溶融し、この溶融体を結晶を折出させないように 急冷して透明なガラスを得たのち、微粉砕して得 られるが、他の方法によって得るようにしてもよ い。ガラス組成物の枌末の粒度は、特に限定され

フィラーの粒度も、特に限定はしないが、挺ね 上記ガラス組成物の粒度と同等か、若干小さいめ に設定するのが好ましい。 上記ガラス組成物とフィラーを混合する方法は 、特に限定されず、湿式または乾式のいずれによ

っても良い。成形体を得るのに樹脂、溶媒などの

ないが、平均粒径として1~10μmとするのが

好ましい。平均粒径が10μmを越えると、ガラ

スセラミック焼結体の表面凹凸がはげしくなり、

配線基板とした場合、回路の海体精度も悪くなる

ことがある。また、結晶化温度が高くなることが

あるので、1000m以下の焼成では充分な結晶

析出が起こらず、結晶量の低い焼結体となるため

、誘電率の低下が望めなくなるおそれがある。問

時に、機械的強度が低くなることがあるので、実

用性に欠けるおそれがある。他方、1μmを下回

ると、ガラス組成物の結晶化速度が早まることが

あり、充分な焼粕が起こるまでに、結晶化が終了

してしまうということが発生し、焼結密度が上が

りにくくなるおそれがある。

有機物を用いた場合には、あらかじめ前焼成を行 って有機物を除去したのちに、焼結のための焼成 を行うようにするのがよい。なお、前記有機物は 特に限定されず、種々のものが用いられる。また 、有機物以外のものが用いられたり、何も用いず に成形体を得てもよい。

上記ガラス組成物の粉末とフィラーが混合され ている粉末の成形体は、たとえば、グリーンシー ・トまたはこれを複数枚積厚したものなどがあるが 、これらに限るものではない。

前記成形体を焼成する条件は、特に限定されな いが、上述の低抵抗金属材料の融点(1000℃ 前後)よりも低い温度で焼成を行っても焼箱でき るので、その温度で焼成するようにすれば、低抵 抗金属材料を印刷などして同時焼成できる。同時 焼成でなくてもよい。また、用途は多層配線基板

つぎに、この発明にかかるガラスセラミック焼 結体を実施例に基づいて詳しく説明する。

第1妻のガラス組成物G-1~G-18(このう

ち、 G - 1 ~ G - 9 は実施例のもの、 C - 10 ~ C - 18は比較例のものである)に示す初合に調合さ れたSiOェ、AlxOェ、MgO、および、核 発生剤からなる原料それぞれをアルミナ質ルツボ 内に入れて約1500~1550での加熱温度下 で溶融した。このようにして得られた溶融液を水 中に投下して、ガラス組成物(フリット)を得た 。この組成物を、温式または乾式で、アルミナ質 ポールミル中で充分粉砕して、平均粒径1~10 μmのガラス粉末とした。

このガラス粉末に、第2妻の実施例1~20お よび比較例1~8に示す刮合にフィラー扮末を調 合し、さらに、有機パイングーとして、たとえば 、ポリプチルメタクリレート樹脂、フタル酸ジブ チル、キシレン等を加え混練し、波圧下で脱泡処 理した。そのあと、この混練体を用いてドクタブ などの配線基板に限定されない。____レード法によりフィルムシート上に 0.2 m厚の速 統シートを作製した。これを乾燥した後、フィル ムシートからはがし、5mm角となるように打ち抜 きしてグリーンシートを作製した。

このグリーンシート複数枚を重ねて金型プレスで成形して成形体としたのち、焼成した。焼成時には、200で/時間の速度で、それぞれ第3表および第5表に示した850~1000での温度まで昇温し、この状態を3時間保持したあと、200で/時間の速度で降温した。

このようにして得た実施例1~20および比較例1~15の焼結体について誘電率(比誘電率)および吸水率を測定し、その結果を第2表に示した。なお、ガラスフリット作製時の失透(結晶化)の有無、熱膨張率、熱伝導率も併せて示した。比誘電率の測定は、1Mkcの周波数で行った。吸水率の測定は、JIS C-2141に従って行った。

第 1 表

	ガラス				语 解 条	溶解条件									
	組成物		主が	3 3				抜	発生	三 荆				9£ P#	- 失透の
	No.	SiOz	Al 203	Osti	B 2 O 3	TiO:	ZrO _z	SnO.	Pr0s	ZnO	700 ₃	AsrO:	温度(で)	時間 (Hr)	有無
ctr	G-1	56.1	18.7	18.7	4.7				1.8				1500~1550	3	無
荔	G - 2	53.5	17.9	17.9	8.9		0.8		_				1500~1550	3	無
実施例に用い	C - 3	49.1	22.3	17.9	8.9	1.8							1500~1550	4	無
	G - 4	50.0	18.2	22.7	4.55				3.55				1500~1550	3	斑
泉	G - 5	54.5	13.6	22.7	4.6	0.5	0.5		3.8				1500~1550	4	無
るが	C - 6	56.0	23.4	14.0	4.7		0.2	0.5		1.2		_	1500~1550	3	無
ラス組成物	G - 7	58.9	21.5	12.1	4.7	1.8			0.5	_	-	0.5	1500~1550	4	無
Z	G - 8	52.6	21.9	13.2	8.8		0.5		2.0		1.0		1500~1550	3	無
120	G - 9	59.8	18.8	10.7	8.9	0.3		<u> </u>	1.0	0.5			1500~1550	3	無
u.	G-10	52.5	21.84	24.0	0.5				1.16				1500~1550	3	無
比较例に用	G -11	50.6	21.2	24.2	2.0	_			2.0		1		1500~1550	4	無
1	G - 12	40.0	25.0	25.0	7.0		1.5		1.5				1500~1550	3	有
6	G - 13	65.0	10.0	15.2	6.0				2.0		1.2		1500~1550	4	無
かれ	G - 14	50.6	27.2	14.2	5.3			1.5			1.2		1500~1550	4	無
37	G - 15	57.5	8.8	24.0	8.5		1.2						1500~1550	3	無
Z	G - 16	50.6	16.2	26.2	5.0				2.0				1500~1550_	1	_47.
るガラス組成物	G - 17	60.6	21.2	9.2	6.5				2.0		0.5		1500~1550	4	無
127	C - 18	55.1	16.2	16.2	7.0	0.5	1.5		2.0			1.5	1500~1550	2	無

第 2 衷 (その1)

				<i>t.</i>	デラスセ	ラミッ	ク材料	の配合	割合	(重量)	٤)	···		娆		特	性	
		ガラフ	、組成物	7 4 5 - 0						植美	Į.			焼成温度で	吸水率	热膨强率	はなま	熱伝語串
		No.	量	A	В	С	D	E	F	O	н	I	J	(^호)	(%)	× 10-2/2		Ca · S · T
	I	G - 1	9 0	1 0					1		-	1	1	900	0. 2	4 3	5.6	0.002
実	2	G - 1	9 5	_	5	_	_		1					850	0. 1	4 5	5.7	0.002
	3	G - 1	90	7	3			1	1	_	_	-	1	900	0. 3	4 7	5. 6	0.003
	4	G - 2	9 0	3			7		1			1	1	900	0. 5	4 8	5.5	0.002
	5	G ~ 2	9 0	1	10	-	_	1	1	1	1	†		900	0	4 5	5.4	0.002
	6	C - 3	8 5		10	-	5		1			1		950	0	4 5	6. 0	0.003
	7	C - 3	9 0	10			***	1	_	_			-	900	0. 1	4 3	5.8	0.002
	8	G - 4	9 0		10	_	_		_	-	-		-	900	0. 4	4 6	6.2	0.003
旌	9	G - 4	9 5		-	—	5		+	_	_	_		850	0. 1	5 0	6.4	0.003
-	10	G - 5	9 0	_		_		_			_	1 0		900	0. 2	5 2	6.7	0.007
1	11	G - 5	9 5	_	-				5					850	0. 6	5 0	6.4	0.004
1	12	C - 6	9 0	_		_	_	-	1		_	1 0	1	900	0. 1	5 3	5.9	0.007
1	13	C - 6	90			1	_	5	1	5	1		1	900	0. 2	.5 2	6.0	0.005
64	14	G - 7	9 0	_	1	1	1	1	-		-	1 0	1	900	0	5 3	5.9	0.008
03	15	G - 7	90	_	-	1		-	-	-	5		5	950	0	5 0	5.8	0.005
	16	C - 8	8 5	_			<u> </u>		5		_	1 0	-	950	0	5 5	6.2	0.01
	17	C - 8	9 0			5	5	_			_	1	1	900	0. 2	4 3	6.0	0.003
	18	G - 9	8 5	_	-	_		_	1			1 0	5	950	0. 1	5 4	6.3	0.01

※ 喪中、Aはα-石英、Bは溶融シリカ、Cはクリストバライト、Dはコーディエライト、Eはステアタイト、Fはフォルステライト、 Gはウォラストナイト、Hはアノーサイト、しはアルミナ、Jはセルジアンである。

第 2 衷(その2)

					(= = +		. // tt ¥	ONA	101 A	(重量)	٠			袖	1	特	性	
		ガラフ	組成物		7~3	7		5 -		種美				焼成温度と	吸水率	热影强率	誘電車	热压延率
İ		No.	餓	A	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	(₽)	(%)	×10-2/4		Cal S · C
寒	19	C - 9	9 0	_	_	_		10		_	_	_	-	900	0	5 1	6. 1	0.007
寒 烷	20	C - 9	9 5	-		_	_	_	5	_		1		850	0. 4	5 3	5. 9	0.005
	1	G-10	9 5	5	_		-				_	_		1000	3. 5	_	_	-
	2	C-11	9 5	. 5	_	_	_		· —	_	_	_	-	1000	4. 7	_	_	_
	3	G - 12	9 5	5		_		_			_	_		1000	8. 1			_
	4	C-13	9 5	5	_			_	_	_	_	-	_	1000	1 2. 0			
比	5	G - 14	9 5	5	· —		_	_	· —	_	_	_	_	1000	3 7. 0	-	_	_
Ì	6	C - 15	9 5	5		_	_	_	-		_	_	_	1000	2 1. 0	_	_	_
	7	C-16	9 5	5		_	_	_	_	_		_	_	1000	8. 0		_	_
蛟	8	G-17	9 5	5		_	_		_				-	1000	1 1. 0	_	_	_
	9	G - 18	9 5	5	_	_	_		_	_	İ	1	_	1000	1 4. 0		_	
	10	C-1	6 8	3 2		_	-			_		1	1	1000	1 2. 0		_	_
13.4	11	G - 2	6 8	_		_	_		-			3 2	-	1000	6. 5	_	_	
61	12	C - 5	6 0	-		-	4 0	_			1	1	_	1000	8. 2		_	
	13	G - 8	6.8		_	_	_	_	_	_	_	3 2	-	1000	2. 3			
	14	G - 7	6 8	3 2	_		-	_	_		_	_		1000	4. 3			
	15	G - 8	6 8	_		_		3 2	_	_	_		_	1000	8. 6	_	-	_

※ 妻中、Aは α – 石英、Bは溶験シリカ、Cはクリストバライト、Dはコーディエライト、Bはステアタイト、Fはフォルステライト、Cはウォラストナイト、Hはアノーサイト、I はアルミナ、J はセルジアンである。

特開昭63-50345 (ア)

第2表にみるように、実施例1~20の焼結体では、比較例1~15の焼結体と比べて、1000以下の焼成温度であるにもかかわらず極めて緻密な焼結状態が達成されている。比誘電率も、充分に実用性のある小さな値となっている。熱膨張率、熱伝導率も良好である。

なお、比較例1~15の焼結体は、1100で以上の温度で焼成しないと、緻密な焼結体とはならなかった。また、比較例1~15の焼結体は緻密な焼結状態ではないので、比誘電率の値は見掛け上の値(測定値は小さめに出る)で、材料そのものの真の値ではない。このため、比較例では、比誘電率は表示していない。

(発明の効果)

この発明のガラスセラミック焼結体は、以上にみるように、上記の組成のガラス組成物の粉末とフィラー粉末とが上記割合で混合されている粉末の成形体を焼成してなるので、緻密でしかも、小さい比誘電率となっているだけでなく、それが1000以下の焼結温度で達成することができる

・したがって、緻密で低比誘電率であることから、この焼結体は多層配級基板材料に適するものとなり、1000で以下の焼成温度であるため、低抵抗金属材料を印刷するなどして同時に焼成を行い、配線を形成することもできる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は低抵抗金属材料配線の温度と収縮率の 関係をあらわすグラフ、第2図はガラス粉末成形 体の温度と収縮率の関係をあらわすグラフである

代理人 弁理士 松 本 武 彦



